

| 装置担当者表 Equipment responsible persons list | | | | | Last update 2024/4/9 | |
|--|--|-------|---|----------------------|-----------------------------|-------|
| メインクリーンルーム Main clean room (1F clean room) | | | | | | |
| 装置名 Equipment | 主担当者 1st Responsible person | 内線Ext | 副担当者 2nd responsible person | 内線 Ext | 問合せ先/Contact | 内線Ext |
| 熱酸化炉(Thermal oxidation furnace) | 小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab) | 6909 | | | T.Tanaka Lab | 6909 |
| 水素アニール炉 (H2 anneal furnace) | 小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab) | 6909 | | | T.Tanaka Lab | 6909 |
| CCP-RIE#3 | 大庭 (Oba, T.Tanaka Lab) | 6909 | 邱 (Qiu, T.Tanaka Lab.) | 6909 | T.Tanaka Lab | 6909 |
| ICP-RIE#1 | 小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab) | 6909 | | | T.Tanaka Lab | 6909 |
| ICP-RIE#2 | 渡辺 (Watanabe, MNC) | 6256 | 【研究室内担当】 田中(秀): Zhu (B4) 小野: Han (R), Yamanami (M1) 金森: Huang (As) | 6937 5810 4894 | 猪股 (Inomata, Kanamori Lab) | 4894 |
| CCP-RIE#1 | 篠田 (Shinoda, T.Tanaka Lab) 劉 (Liu, Vergara(S.Tanaka) | 6909 | Vergara(S.Tanaka) | 6937 | T.Tanaka Lab | 6909 |
| CCP-RIE#2(Cl2 RIE) | Toan(Ono Lab) | 5810 | | | 戸田(Toda, Ono Lab) | 5810 |
| FAB | 池田(Ikeda, Kanamori Lab) | 4894 | | | Kanamori Lab | 4894 |
| イオン注入装置 (Ion implantation) | Vergara(S.Tanaka) | 6937 | | | | |
| プラズマTEOS CVD (Plasma-enhanced TEOS CVD) | 渡辺(Watanabe, MNC) | 6256 | Vergara(S.Tanaka) | 6937 | 塚本(Tsukamoto, S.Tanaka Lab) | 6937 |
| EVG wafer bonder | | | | | Vergara(S.Tanaka) | 6937 |
| プラズマ/オゾンTEOS CVD (Plasma/ozone TEOS CVD) | 加藤 (Kato, T.Tanaka Lab) | 6909 | 辻 (Tsuiji, T.Tanaka) 小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab) | 6909 | T.Tanaka Lab | 6909 |
| プラズマSiN CVD (Plasma-enhanced SiN CVD) | 小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab) | 6909 | | | | |
| LP-CVD | 小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab) | 6909 | | | T.Tanaka Lab | 6909 |
| 二周波励起RIE (Dual frequency RIE) | 小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab) | 6909 | | | T.Tanaka Lab | 6909 |
| エリプソメーター (Ellipsometer) | 大庭 (Oba, T.Tanaka Lab) | 6909 | 加藤 (Kato, T.Tanaka Lab) | 6909 | T.Tanaka Lab | 6909 |
| 接触式段差計(Stylus profilometer) | 富永 (Tominaga, T.Tanaka Lab) | 6909 | 劉 (Liu, T.Tanaka) | | T.Tanaka Lab | 6909 |
| UV照射器 (UV exposure) | 加藤 (Kato, T.Tanaka Lab) | 6909 | 岩沼 (Iwanuma, T.Tanaka) | 6909 | T.Tanaka Lab | 6909 |
| UHV-CVD | 小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab) | 6909 | | | T.Tanaka Lab | 6909 |
| RTA#1 | 小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab) | 6909 | | | T.Tanaka Lab | 6909 |
| SiNエッチャ (SiN etcher) | 小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab) | 6909 | | | T.Tanaka Lab | 6909 |
| O2アッシャー (O2 asher) | 小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab) | 6909 | | | T.Tanaka Lab | 6909 |
| 有磁場ICP-RIE (Magnetic ICP-RIE) | 小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab) | 6909 | | | T.Tanaka Lab | 6909 |
| SiCN Cat-CVD | 戸田 (Toda, Ono Lab) | 5810 | | | Ono Lab | 5810 |
| イオンビームミリング装置 (Ion beam milling) | Tang (S.Tanaka Lab) | 6937 | Fang (S.Tanaka Lab) | 6937 | Vergara(S.Tanaka Lab) | 6937 |
| ICP-RIE#3(Pegasus Advanced) | 渡辺 (Watanabe, MNC) | 6256 | 【研究室内担当】 田中(秀): Wang X. (D) 小野: Zhao (D2), Lei (D1) 金森: 千葉(D1) | 9375810489 | 猪股 (Inomata, Kanamori Lab) | 4894 |
| 超臨界CO2乾燥装置 (Supercritical CO2 drier) | Ou (Ono Lab) | 5810 | | | 戸田 (Toda Ono Lab) | 5810 |

| 金属蒸着室 Metal Deposition room (1F clean room) | | | | | | |
|---|------------------------------|-------|-----------------------------|--------|----------------------------|-------|
| 装置名 Equipment | 主担当者 1st Responsible person | 内線Ext | 副担当者 2nd responsible person | 内線 Ext | 問合せ先/Contact | 内線Ext |
| RF magnetron sputter (ANELVA) | 増渕(Masubuchi, Tohmyoh Lab) | 6898 | | | 木村(由)(Kimuta, Tohmyoh Lab) | 6898 |
| DC対向ターゲットスパッタ (Facing target DC sputter) | 戸田 (Toda, Ono Lab) | 5810 | | | | |
| RF対向ターゲットスパッタ (Facing target RF sputter) | 田中(秀) (Tanaka, S.Tanaka Lab) | 6937 | | | | |
| EB蒸着 (EB evaporation) | F. Setiawan(S.Tanaka Lab) | 6937 | | | | |

| RF magnetron sputter (ULVAC) | 小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab) | 6909 | | T.Tanaka Lab | 6909 | |
|--|--|-------|---|--|---------------------------------------|-------|
| RF magnetron sputter #1 (Shibaura) | Liu (Yugami Lab) | 6925 | 【研究室内担当】 田中(秀): Guo (D) 小野: Kao (D) 金森: Minh (PD) | 渡辺(Watanabe, MNC) 猪股(Inomata, Kanamori Lab) | 6256 4894 | |
| RF magnetron sputter #2 (Shibaura) | Kao (Ono Lab), Rahul (Ono Lab) | 5810 | 【研究室内担当】 田中(秀): Guo (D) 金森: Minh(PD) | 渡辺(Watanabe, MNC) 猪股(Inomata, Kanamori Lab) | 6256 4894 | |
| ECR plasma sputter | | | | S. Tanaka Lab | 6937 | |
| 4探針測定器(Four-probe resistivity measurement) | 岩沼 (Iwanuma, T.Tanaka) | 6909 | 篠田 (Shinoda, T.Tanaka Lab) | 6909 | T.Tanaka Lab | |
| Wafer bonder (先端融合Technofine) | | | | S. Tanaka Lab | 6937 | |
| ECR ion beam sputter | | | | Ono Lab | 5810 | |
| High-temp RF magnetron sputter | 猪股 (Inomata, Kanamori Lab) | 4894 | | | | |
| イエロールーム Yellow room (1F clean room) | | | | | | |
| 装置名 Equipment | 主担当者 1st Responsible person | 内線Ext | 副担当者 2nd responsible person | 内線 Ext | 問合せ先/Contact | 内線Ext |
| レーザー描画装置#1 (Laser lithography system #1) | 辻 (Tsiji, T.Tanaka) 申 (Shen, T.Tanaka) | 6909 | 岩沼 (Iwanuma, T.Tanaka) 富永 (Tominaga, T.Tanaka Lab) | 6909 | T.Tanaka Lab | 6909 |
| EVG mask aligner | | | | | 鈴木(Y. Suzuki, S.Tanaka Lab) | 6937 |
| EVG接合用基板洗浄 (EVG megasonic cleaner) | 小川(Ogawa, S.Tanaka Lab) | 6937 | | | S. Tanaka Lab | 6937 |
| EVGプラズマ表面活性化装置 (EVG plasma activator) | 小川(Ogawa, S.Tanaka Lab) | 6937 | | | S. Tanaka Lab | 6937 |
| 二流体洗浄装置 (Two-fluid cleaner) | 山下(Yamashita, S.Tanaka Lab) | 6937 | | | 門田(Kadota, S.Tanaka Lab) | 6937 |
| HMDS処理装置 (HMDS treatment system) | 坂本(Sakamoto, MNC) | 6256 | | | | |
| マスクアライナーSUSS#1 (Mask aligner SUSS#1) | 堂守(Doumori, MNC) | 6256 | | | | |
| 高温乾燥機 (High-temperature oven) | 篠田 (Shinoda, T.Tanaka Lab) | 6909 | 辻 (Tsiji, T.Tanaka Lab) | 6909 | T.Tanaka Lab | 6909 |
| マスクアライナーSUSS#2 (Mask aligner SUSS#2) | 堂守(Doumori, MNC) | 6256 | | | | |
| スピンドルコーター(Spin coater) | 坂本(Sakamoto, MNC) | 6256 | | | | |
| 暗室 Dark room (1F clean room) | | | | | | |
| 装置名 Equipment | 主担当者 1st Responsible person | 内線Ext | 副担当者 2nd responsible person | 内線 Ext | 問合せ先/Contact | 内線Ext |
| EB描画装置(Electron beam lithography、JEOL-EB) | 小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab) | 6909 | 大庭 (Oba, T.Tanaka Lab) | 6909 | T.Tanaka Lab | 6909 |
| FE-SEM | 小林 (Kobayashi, T.Tanaka Lab) | 6909 | | | T.Tanaka Lab | 6909 |
| レーザー加工室 Laser fab. Room 2F | | | | | | |
| 装置名 Equipment | 主担当者 1st Responsible person | 内線Ext | 副担当者 2nd responsible person | 内線 Ext | 問合せ先/Contact | 内線Ext |
| YAGレーザー (YAG laser) | 西野 (Nishino, Ono Lab) | 5810 | 菊地 (Kikuchi, Ono Lab) | 5810 | | |
| 薄膜評価装置 (Thin film characterization system) | | | | | 渡辺(Watanabe, MNC) 堂守(Doumori, MNC) | 6256 |
| パリレン蒸着器 (Polymer evaporation) | 上路(Joji, S.Tanaka Lab) | 6937 | 吉武(Yoshitake, S. Tanaka Lab) 小林(Kobayashi, T.Tanaka Lab) | 6937 6909 | S.Tanaka Lab | 6937 |
| ホール効果測定装置 (Hall effect measure) | | | | | Kanamori Lab | 4894 |
| PL測定装置 (PL measurement) | 塚本(Tsukamoto, S.Tanaka Lab) | 6937 | | | Vergara(S.Tanaka Lab) | |
| PLD | Tang(S.Tanaka Lab) | 6937 | | | | 6937 |
| VIM/冷却CCDカメラ(VIM/cooled CCD camera) | | | | | 戸田(Ono lab) | 5810 |
| 分析室 Analysis room 2F | | | | | | |
| 装置名 Equipment | 主担当者 1st Responsible person | 内線Ext | 副担当者 2nd responsible person | 内線 Ext | 問合せ先/Contact | 内線Ext |
| 高分解能SEM(High resolution SEM,日立) | 渡辺(MNC)[Watanabe(MNC)] | 6256 | | | | |
| FIB | 菅野(Kanno, Tohmyoh Lab) | 6898 | | | 木村(由)(Kimura, Tohmyoh Lab) | 6898 |

| | | | | | | |
|---|---------------------|------|-----------------------|------|----------------|------|
| Multi-target sputter(Anelva) | Tang (S.Tanaka Lab) | 6937 | Vergara(S.Tanaka Lab) | 6937 | S. Tanaka Lab. | 6937 |
| 急冷機構付真空加熱装置 (Lapid cooling vacuum heater) | | | | | Haga Lab | 5251 |
| 日立イオンスパッタコーナー | 渡辺(Watanabe, MNC) | 6256 | | | | |

光学測定室 Optical meas. Room 2F

| 装置名 Equipment | 主担当者 1st Responsible person | 内線Ext | 副担当者 2nd responsible person | 内線 Ext | 問合せ先/Contact | 内線Ext |
|---|------------------------------|-------|-----------------------------|--------|-----------------------------|-------|
| 紫外分光エリプソメーター (Ultraviolet spectroscopic ellipsometer) | Sahani (Kanamori Lab) | 4894 | | | Kanamori lab | 4894 |
| XeF2ガス等方性Siエッチヤー (XeF2 gas Isotropic Si etcher) | | | | | S. Tanaka lab | 6937 |
| プラズマダイヤモンドCVD (Plasma diamond CVD, Astex) | Toan (Ono Lab) | 5810 | | | Ono Lab | 5810 |
| 赤外線ウェハ接合評価装置 (Wafer bonding inspector) | 竹内 (Takeuchi, Higurashi Lab) | | 根本(Nemoto, S.Tanaka Lab) | 6937 | | |
| 断面試料作製研磨装置 (Polishing SEM sample maker) | 渡辺 (Watanabe, MNC) | 6256 | | | | |
| 断面試料作製ミリング装置 (Ion milling SEM sample maker) | 渡辺 (Watanabe, MNC) | 6256 | | | | |
| 圧縮引張試験機 (Tension and compression fatigue tester) | | | | | S. Tanaka Lab. | 6937 |
| 三菱赤外線カメラ(Mitsubishi infrared camera) | | | | | 塚本(Tsukamoto, S.Tanaka Lab) | 6937 |
| アビオニクス赤外線カメラ(Avionics infrared camera) | 根本 (Nemoto, S.Tanaka Lab) | 6937 | | | 塚本(Tsukamoto, S.Tanaka Lab) | 6937 |

組立評価室 Assembly test room 2F

| 装置名 Equipment | 主担当者 1st Responsible person | 内線Ext | 副担当者 2nd responsible person | 内線 Ext | 問合せ先/Contact | 内線Ext |
|---|-----------------------------|-------|-----------------------------|--------|-------------------|-------|
| 電解めっき装置#1 (Electroplating#1) | 坂本(Sakamoto, MNC) | 6256 | | | | |
| 電解めっき装置#2 (Electroplating#2) | 坂本(Sakamoto, MNC) | 6256 | | | | |
| レーザードップラー振動計 (Laser doppler vibrometer、ネオアーク) | 富澤 (Tamazawa, Ono Lab) | 5810 | Wang (S. Tanaka Lab) | 6937 | Ono Lab | 5810 |
| 紫外線露光装置 (UV exposure) | 渡辺(Watanabe, MNC) | 6256 | | | | |
| 屈折率測定装置 (Refractive index meter) | | | | | Kanamori Lab | 4894 |
| ワイヤボンダ#1 (Wire bonder#1) | Vergara(S.Tanaka Lab) | 6937 | | | | |
| 14(8.5)GHzネットワークアナライザー (14GHz network analyzer) | 門田(Kadota, S.Tanaka Lab) | 6937 | | | | |
| インピーダンスアナライザー (Impedance analyzer) | 鶴岡 (Tsuruoka, Haga Lab) | | | | | |
| フリップチップボンダ#2 (Flip chip bonder#2) | Zhao(Ono Lab) | 5810 | Tang (S.Tanaka Lab) | 6937 | | |
| ダイサー (Dicer) | Minh (Kanamori Lab) | 4894 | 堂守(Doumori, MNC) | 6256 | Kanamori Lab | 4894 |
| 卓上コイル巻き器 | Ou (Ono Lab) | 5810 | | | 戸田(Toda, Ono lab) | 5810 |

電気実験室 Electric experiment room 3F

| 装置名 Equipment | 主担当者 1st Responsible person | 内線Ext | 副担当者 2nd responsible person | 内線 Ext | 問合せ先/Contact | 内線Ext |
|--------------------------------|-----------------------------|-------|-----------------------------|--------|------------------------------|-------|
| 基板加工装置 (Circuit board plotter) | | | | | 塚本 (Tsukamoto, S.Tanaka Lab) | 6937 |
| 旋盤 (Lathe) | 坂本(Sakamoto, MNC) | 6256 | | | | |
| ボール盤 (Drill press) | 坂本(Sakamoto, MNC) | 6256 | | | | |
| フライス盤 (Milling machine) | 坂本(Sakamoto, MNC) | 6256 | | | | |

3階実験室 3F experiment room

| 装置名 Equipment | 主担当者 1st Responsible person | 内線Ext | 副担当者 2nd responsible person | 内線 Ext | 問合せ先/Contact | 内線Ext |
|---|------------------------------|-------|--|--------|--------------------------|-------|
| マイクロシステムアナライザMSA-500,400 (Microsystem analyzer MSA-500,400) | Zhao (Ono Lab) | 5810 | 【研究室内担当】 PSV: Fang (S. Tanaka Lab), TMS:Tang (S. Tanaka Lab) PMA: - | | 戸田(Toda, Ono Lab) | 5810 |
| 全真空顕微FTIR (FT-IR) | 大橋 (Ohashi, Ono Lab) | 5810 | 太田(Ota, S.Tanaka Lab) | 6937 | | |
| フリップチップボンダ#1 (Flip chip bonder#1) | | | | | 清水 (Shimizu, Yugami Lab) | 6925 |
| 研削装置 (Grinding machine) | 塚本 (Tsukamoto, S.Tanaka Lab) | 6937 | | | | |
| 高周波レーザードップラー振動計(High-frequency laser doppler vibrometer) | Vergara (S.Tanaka Lab) | 6937 | | | | |
| 紫外可視近赤外分光光度計 (UV/Vis./IR spectrometer) | 神永 (Kaminaga, Matsumoto Lab) | 7267 | | | | |
| レーザダイサー (Laser dicer) | Vergara (S.Tanaka lab) | 6937 | | | | |

| 接合力評価装置 (Bonding force measurement system) | 鈴木(裕)(Y. Suzuki, S.Tanaka Lab) | 6937 | | | | | |
|---|--------------------------------|----------|-----------------------------|--------|------------------------------|-------|------|
| インピーダンス/マテリアルアナライザ (Impedance/material analyzer) | | | | | | | |
| ワイヤボンダ#2 (Wire bonder#2) | | | | | 塙本 (Tsukamoto, S.Tanaka Lab) | | 6937 |
| ナノマシニング棟 Nano machining building (clean room) | | | | | | | |
| 装置名 Equipment | 主担当者 1st Responsible person | 内線Ext | 副担当者 2nd responsible person | 内線 Ext | 問合せ先/Contact | 内線Ext | |
| ESCA分析装置 (XPS) | 岡田(Okada, Okada Lab) | 7122 | 尾崎(Ozaki, Samukawa) | 5318 | | | |
| 走査型プローブ顕微鏡(Olympus) (Olympus SPM) | 小野(Ono, Ono Lab) | 5810 | | | | | |
| 走査型プローブ顕微鏡(Shimazu) (Shimadzu SPM) | 小野(Ono, Ono Lab) | 5810 | | | | | |
| 投影露光装置 (Ushio projection aligner) →要修理、復旧予定なし(by猪股) | | | | | 猪股(Inomata, Kanamori Lab) | | 4894 |
| プラズマCNT-CVD (Plasma CNT-CVD) | | | | | Ono Lab | | 5810 |
| 微小振動計測装置(Micro vibration measurement, 2 beams) | 富澤 (Tamazawa, Ono Lab) | 5810 | | | 小野(Ono, Ono Lab) | | 5810 |
| レーザー描画装置#2 (Laser lithography system #2) | 渡辺(Watanabe, MNC) | 6256 | | | | | |
| UHV-STM&AFM | 小野 (Ono, Ono Lab) | 5806 | | | | | |
| 簡易マスク作製装置 (Simple photo-mask maker) | | | | | Ono Lab | | 5810 |
| パターンジェネレーター (Pattern generator) | 戸津(Totsu, μ SIC) | 229-4113 | | | | | |
| 真空フリップチップボンダー | | | | | 塙本(Tsukamoto, S.Tanaka Lab) | | 6937 |
| 量子 Quantum Building | | | | | | | |
| 装置名 Equipment | 主担当者 1st Responsible person | 内線Ext | 副担当者 2nd responsible person | 内線 Ext | 問合せ先/Contact | 内線Ext | |
| 全自動多目的X線回折装置 (XRD) | Tang (S.Tanaka Lab) | 6937 | 阿部 (Abe, Watanabe Lab) | | Vergara(S.Tanaka lab) | | 6937 |
| その他 Others | | | | | | | |
| 装置名 Equipment | 主担当者 1st Responsible person | 内線Ext | 副担当者 2nd responsible person | 内線 Ext | 問合せ先/Contact | 内線Ext | |
| 配管溶接機(Process pipe welder) | 渡辺 (Watanabe, MNC) | 6256 | | | | | |
| M: Master student, D: Doctor student | | | | | | | |
| As: Assistant professor, Lec: Lecturer, AP: Associate professor, P: Professor | | | | | | | |